

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 02.11.2023 13:20:30
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и методической работе
_____ Б.В.Пекаревский
«18» февраля 2022 г.

Рабочая программа дисциплины
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ

Направление подготовки

28.03.03 Наноматериалы

Направленность программы бакалавриата

Дизайн, синтез и применение наноматериалов

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Факультет **механический**

Кафедра **теоретических основ материаловедения**

Санкт-Петербург

2022

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность разработчика	Подпись	Ученое звание, фамилия, инициалы
Доцент		доцент Богданов С.П.

Рабочая программа дисциплины «Методы исследования наноматериалов» обсуждена на заседании кафедры теоретических основ материаловедения
протокол от «20» 01 2022 №4
Заведующий кафедрой

М.М.Сычев

Одобрено учебно-методической комиссией механического факультета
протокол от «15» 02 2022 № 7

Председатель

А.Н.Луцко

СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления подготовки «Наноматериалы»		М.М. Сычев
Директор библиотеки		Т.Н.Старостенко
Начальник методического отдела учебно-методического управления		М.З.Труханович
Начальник учебно-методического управления		С.Н.Денисенко

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	04
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	05
3. Объем дисциплины	05
4. Содержание дисциплины	
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий	06
4.2. Формирование индикаторов достижения компетенций разделами дисциплины	06
4.3. Занятия лекционного типа	08
4.4. Занятия семинарского типа	08
4.4.1. Лабораторные занятия	08
4.5. Самостоятельная работа обучающихся	09
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	09
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации	11
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины	11
8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины	12
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	13
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	
10.1. Информационные технологии	14
10.2. Программное обеспечение	14
10.3. Базы данных и информационные справочные системы	14
11. Материально-техническое обеспечение освоения дисциплины в ходе реализации образовательной программы	15
12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	17

Приложения: 1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Для освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения (дескрипторы)
<p>ПК-3 Готов использовать технические средства измерения и контроля, необходимые для проведения исследований наноматериалов и контроля процессов их получения.</p>	<p>ПК-3.3 Выбор методов исследования наноматериалов опираясь на фундаментальные знания о микро- и нано- материалах.</p>	<p>Знать: - современные представления о физико-химических явлениях, используемых для исследования материалов и процессов (ЗН-1);</p> <p>Уметь: - выбрать методы для анализа структуры и свойств материалов (У-1); - выбрать методику и приборы для анализа структуры и свойств (У-2);</p> <p>Владеть: - методами рентгенофазового анализа (РФА) (Н-1); - методами ДТА (Н-2); - методами СЭМ (Н-3); - ИК-спектроскопии (Н-4).</p>
	<p>ПК-3.4 Проведение сравнительного анализа функциональных наноматериалов между собой.</p>	<p>Знать: - современные методы химического и физико-химического анализа (ЗН-2);</p> <p>Уметь: - выбрать метод математической обработки результатов теоретического и экспериментального исследования (У-3); - расставить приоритеты полученных результатов (У-4); - сделать выводы по результатам исследования (У-5).</p> <p>Владеть: - математическим аппаратом для описания и анализа результатов исследования (Н-5).</p>

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина является дисциплиной по выбору относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата (Б1.В.ДВ.01.01) и изучается на 4 курсе в 7 семестре.

В методическом плане дисциплина опирается на дисциплины «Общее материаловедение и технологии материалов», «Аналитическая химия», «Физическая химия». Полученные в процессе изучения дисциплины «Методы исследования наноматериалов» знания, умения и навыки могут быть использованы при прохождении преддипломной практики, а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. Объем дисциплины.

Вид учебной работы	Всего, ЗЕ/академ. часов
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных единиц/ академических часов)	7/252
Контактная работа с преподавателем:	130
занятия лекционного типа	54
занятия семинарского типа, в т.ч.	72
семинары, практические занятия	-
лабораторные работы	72
курсовое проектирование (КР или КП)	-
КСР	4
другие виды контактной работы	-
Самостоятельная работа	86
Форма текущего контроля	доклад
Форма промежуточной аттестации	Экзамен (36)

4. Содержание дисциплины.

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Занятия лекционного типа, академ. часы	Занятия семинарского типа, академ. часы		Самостоятельная работа, академ. часы	Формируемые компетенции
			Семинары и/или практические занятия	Лабораторные работы		
1	Введение	2				ПК-3
2	Теоретические методы исследования материалов	8		8	30	ПК-3
3	Методы планирования и обработки результатов экспериментов	4		8	20	ПК-3
4	Инструментальные методы исследования свойств наноматериалов	40		56	36	ПК-3

4.2 Формирование индикаторов достижения компетенций разделами дисциплины

№ п/п	Код индикаторов достижения компетенции	Наименование раздела дисциплины
1.	ПК-3.3	Введение. Теоретические методы исследования материалов. Методы планирования и обработки результатов экспериментов. Инструментальные методы исследования свойств материалов.
2.	ПК-3.4	Теоретические методы исследования материалов. Инструментальные методы исследования свойств материалов.

4.3. Занятия лекционного типа.

№ раздела дисциплины	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, акад. часы	Инновационная форма
1	Введение 1. Особенности, отличие материалов от химических веществ. Стимулирующая роль потребностей техники для создания материалов с заданными свойствами. Научно обоснованный спланированный подход в создании функциональных материалов. 2. Прогноз и научные фантазии по возможным свойствам новых материалов и методам их получения.	2	дискуссия
2	Теоретические методы исследования материалов 1. Теории, позволяющие качественно и количественно прогнозировать свойства материалов на основе особенностей их состава и структуры. Термодинамические методы. Подходы квантовой теории твёрдого тела. Теории свойств композиционных материалов. Теоретические основы создания нано материалов. 2. Компьютерное моделирование материалов. Программы по моделированию молекул новых соединений. Программы по моделированию кристаллов. Программы по моделированию (композиционных) материалов и изделий. Моделирование полей в материалах. 3. Методы ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).	8	
3	Методы планирования и обработки результатов экспериментов 1. Подготовка к эксперименту. Методы планирования экспериментов. 2. Точность метода и средств измерения. 3. Методы статистической обработки экспериментальных данных. 4. Методы визуализации и формы представления результатов экспериментов.	4	дискуссия

№ раздела дис- ципли- ны	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, акад. часы	Инновационная форма
4	<p>Инструментальные методы исследования свойств наноматериалов</p> <p>1. Получение информации о материале при воздействии на него:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Электромагнитного поля разных частот (рентгеновские методы анализа, УФ-, Оптическая-, Ик-спектроскопия и микроскопия, атомно-абсорбционный спектральный анализ). - Электрического поля (в т.ч. атомно-силовой микроскоп). - Магнитного поля (ЯМР, ЭПР, масс-спектроскопия). - Термического воздействия (в т.ч. ДТА). - Элементарных частиц (в т.ч. электронная микроскопия, нейтронный анализ, ОЖЭ спектроскопия). - Механических колебаний (в т.ч. УЗ дефектоскопия). - Томография. <p>2. Особенности методов исследования поверхности.</p>	40	

4.4. Занятия семинарского типа.

4.4.1. Лабораторные занятия.

№ раздела дис- ципли- ны	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, акад. часы	Примечание
2	<p>Теоретические методы исследования материалов</p> <p>1. Поиск информации о составе, структуре, свойствах и применении веществ и материалов в стандартных базах данных.</p> <p>2. Расчёт термодинамических параметров химической системы.</p> <p>3. Моделирование методом конечных элементов.</p> <p>4. Изучение роста фракталов по механизму «кластер-частица» (компьютерное моделирование).</p>	8	

№ раздела дисциплины	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, акад. часы	Примечание
3	Методы планирования и обработки результатов экспериментов 1. Подготовка к эксперименту. Методы подготовки образца. Выбор метода исследования и средства измерения. 2. Сравнение точности средств измерения. 3. Сравнение твердости конструкционных материалов. 4. Статистическая обработка полученных экспериментальных данных, построение зависимостей.	8	
4	Инструментальные методы исследования свойств наноматериалов 1. Качественный рентгенофазовый анализ. 2. Количественный рентгенофазовый анализ. 3. Рентгеноструктурный анализ. 4. Определение размера частиц порошков. 5. Исследование структуры сплава. 6. Исследование цветовых показателей люминофоров. 7. Определение содержания микропримесей методом атомной адсорбции. 8. Исследование спектров пропускания, поглощения и диффузного отражения. 9. Изучение спектров свечения люминофоров. 10. Исследование материалов в УФ-свете. 11. Анализ структуры объекта	56	

4.5. Самостоятельная работа обучающихся.

№ раздела дисциплины	Перечень вопросов для самостоятельного изучения	Объем, акад. часы	Форма контроля
2	Теоретические методы исследования материалов - Сложные типы диаграмм равновесия - Оптические свойства композитов и наноструктур. - Фотоэлектрические эффекты в металлах и диэлектриках. - Методы ТРИЗ.	30	Выступление на семинарских занятиях с докладом (1)
3	Методы планирования и обработки результатов экспериментов - Методы оптимизации эксперимента. - Проблемы управления качеством. - Проблемы точности и эталоны. - Новые и традиционные методы поиска научной информации. - Современная техника представления и	20	Выступление на семинарских занятиях с докладом (1)

№ раздела дисциплины	Перечень вопросов для самостоятельного изучения	Объем, акад. часы	Форма контроля
	распространения научной информации.		
4	Инструментальные методы исследования свойств наноматериалов - Развитие техники и возможностей экспериментальных методов анализа. - Микроскопические и дифракционные методы анализа светотехнических материалов	36	Выступление на семинарских занятиях с докладом (1)

4.5.1 Темы докладов

В качестве тем для доклада по 2 разделу «Теоретические методы исследования материалов», могут быть рекомендованы следующие темы:

1. Применение компьютерного моделирования в создании новых материалов.
2. Теоретические предпосылки создания материалов с экстремальными свойствами.
3. Развитие теоретических методов в современной науке.
4. Роль теоретической науки в развитии цивилизации.
5. Применение методов ТРИЗ в материаловедении.

В качестве тем для доклада по 3 разделу «Методы планирования и обработки результатов экспериментов», могут быть рекомендованы следующие темы:

1. Погрешности, разрешение, шумы, фон и методы улучшения качества эксперимента.
2. Методы управления качеством.
3. Проблемы точности и эталоны.
4. Изучение и оптимизация технологического процесса.
5. Новые и традиционные методы поиска научной информации.

В качестве тем для доклада по 4 разделу «Инструментальные методы исследования свойств наноматериалов», могут быть рекомендованы следующие темы:

1. Роль развитие инструментальных методов анализа в науке.
2. Нанотехнологии - двигатель методов анализа.
3. Центры коллективного пользования.
4. Международная кооперация в научных исследованиях.
5. Пределы изучения материи современными методами.
6. Метод исследования который я использую в своей работе.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: <http://media.technolog.edu.ru>

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля.

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элементов компетенций и комплектуется заданиями двух видов: теоретический вопрос (для проверки знаний) и практическая задача (для проверки умений и навыков), время подготовки студента к устному ответу - до 30 мин.

Пример варианта заданий на экзамене:

Вариант № 1

1. Методы рентгеноструктурного анализа (РФА).
2. Постройте графическую зависимость по заданным результатам измерения и объясните её.

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – оценка «удовлетворительно».

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины.

а) печатные издания:

1. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие / В. М. Кожухар. – Москва : Дашков и К, 2012. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7.

2. Основы научных исследований: учебное пособие по спец. "Менеджмент организации" / Б. И. Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина [и др.]. – Москва : Форум, 2011. – 267 с. - ISBN 978-5-91134-340-8.

3. Раскин, А.А. Технология материалов микро-, опто- и нанoeлектроники. Часть 1.: учебное пособие для вузов по направлению подготовки 210100 «Электроника и микроэлектроника»./ А.А. Раскин. – Москва : Бином, 2010, 164 с. - ISBN 978-5-94774-913-7.

4. Роцин, В.М. Технология материалов микро-, опто- и нанoeлектроники. Часть 2.: учебное пособие для вузов по направлению подготовки 210100 «Электроника и микроэлектроника». / В.М. Роцин. – Москва : Бином, 2010, 180 с. - ISBN 978-5-94774-913-7.

5. Химическая диагностика материалов./ В.Г. Корсаков, М.М.Сычев, С.В. Мякин [и др.]; Министерство образования и науки Российской Федерации, Петербург. гос. ун-т путей сообщения. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 2010. – 225 с. - ISBN 978-5-7641-0254-2.

6. Русинов, Л.А. Методы и средства измерений параметров качества нанотехнологических процессов и характеристик химических наноматериалов: Учебное пособие / Л. А. Русинов, Л. В. Новиков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра автоматизации процессов хим. промышленности. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2012. - 102 с.

7. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: учебное пособие для вузов по направлениям подготовки (специальностям) 280400 - "Природоустройство", 280300 - "Водные ресурсы и водопользование" / И. Б. Рыжков. - 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар : Лань, 2013. - 222 с. - ISBN 978-5-8114-1264-8.

б) электронные издания:

1. Бахметьев, В.В. Исследование микроструктуры сплавов с использованием компьютерной программы "ВидеоТесТ": Методические указания / В. В. Бахметьев, М. М. Сычев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра теоретических основ материаловедения. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2011. - 17 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. - URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 15.01.2022). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

2. Богданов, С.П. Рентгеноструктурный анализ углеродистых материалов: Методические указания / С. П. Богданов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра технологии электротермических и плазмохимических производств. - Электрон. текстовые дан. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2013. - 26 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. - URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 15.01.2022). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

3. Исследование наноструктур с применением сканирующей зондовой микроскопии: учебное пособие / К. Л. Васильева, О. М. Ищенко, Е. А. Соснов, А. А. Малыгин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной техники. – Санкт-Петербург: [б. и.], 2010. - 63 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. - URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 15.01.2022). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

4. Макарова, Л.Ф. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: учебное пособие для заочной формы обучения направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» / Л.Ф. Макарова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра систем автоматизированного проектирования и управления. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2010. – 155 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. - URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 15.01.2022). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

5. Определение цветковых координат люминофоров и их смесей: метод. указания / Н. В. Захарова [и др.]; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра теоретических основ материаловедения, Кафедра систем автоматизированного проектирования и управления – Санкт-Петербург : [б. и.], 2011. - 23 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. - URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 15.01.2022). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

6. Соснов, Е.А. Основы научных исследований : в 2-х ч.: текст лекций / Е. А. Соснов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной техники. – Санкт-Петербург: [б. и.], 2014. Ч. 1. - 2014. - 127 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. - URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 15.01.2022). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

7. Соснов, Е.А. Основы научных исследований : в 2-х ч.: текст лекций / Е. А. Соснов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной техники. – Санкт-Петербург: [б. и.], 2014. Ч. 2. - 2014. - 87 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. - URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 15.01.2022). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

8. Старцев, Ю.К. Теория и практика измерения температуры / Ю. К. Старцев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Кафедра теоретических основ материаловедения, Кафедра теоретических основ материаловедения. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. - 146 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. - URL: <https://technolog.bibliotech.ru> (дата обращения: 15.01.2022). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины.

- учебный план, РПД и учебно-методические материалы:

<http://media.technolog.edu.ru>

- **Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех»)**

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).

Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на использования результата интеллектуальной деятельности ООО «БиблиоТех»

ГК№0372100046511000114_135922 от 30.08.2011

Адрес сайта – <http://bibl.lti-gti.ru/>

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

С компьютеров института открыт доступ к:

www.elibrary.ru - eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических изданий;

<http://e.lanbook.com> - Электронно-библиотечная система издательства «Лань», коллекции «Химия» (книги издательств «Лань», «Бином», «НОТ»), «Нанотехнологии» (книги издательства «Бином. Лаборатория знаний»);

www.consultant.ru - КонсультантПлюс - база законодательных документов по РФ и Санкт-Петербургу;

www.scopus.com - База данных рефератов и цитирования Scopus издательства Elsevier;

<http://webofknowledge.com> - Универсальная реферативная база данных научных публикаций Web of Science компании Thomson Reuters;

<http://iopscience.iop.org/journals?type=archive>, <http://iopscience.iop.org/page/subjects> - Издательство IOP (Великобритания);

www.oxfordjournals.org - Архив научных журналов издательства Oxford University Press;

<http://www.sciencemag.org/> - Полнотекстовый доступ к журналу Science (The American Association for the Advancement of Science (AAAS));

<http://www.nature.com> - Доступ к журналу Nature (Nature Publishing Group);

<http://pubs.acs.org> - Доступ к коллекции журналов Core + издательства American Chemical Society;

<http://journals.cambridge.org> - Полнотекстовый доступ к коллекции журналов Cambridge University Press.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Все виды занятий по дисциплине «Методы исследования наноматериалов» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП:

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования;

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. Общие требования к организации и проведению.

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению.

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала.

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов является:

- плановость в организации учебной работы;
- серьезное отношение к изучению материала;
- постоянный самоконтроль.

На занятия студент должен приходиться, имея знания по уже изученному материалу.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

10.1. Информационные технологии.

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информационных технологий:

- чтение лекций с использованием слайд-презентаций;
- взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС.

10.2. Программное обеспечение.

Для проведения занятий имеются персональные компьютеры с программным обеспечением:

- Операционная система Microsoft Windows 10 Professional;
- Microsoft Office Std, Академическая лицензия, сублицензионный договор №02(03)15 от 20.01.2015, с 20.01.2015 бессрочно;
- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security;
- Apache OpenOffice.org (Apache 2.0) / LibreOffice (GNU LGPL 3+, MPL2.0);
- PTC Mathcad (ГК №19 от 13.10.08 г. на предоставление академической лицензии на MathCAD University Department Perpetual-200 Floating).

10.3. Базы данных и информационные справочные системы.

1. <http://prometeus.nse.ru> – база ГПНТБ СО РАН.
2. <http://borovic.ru> - база патентов России.
3. <http://1.fips.ru/wps/portal/Register> - Федеральный институт промышленной собственности
4. <http://google.com/patent>- база патентов США.
5. <http://freepatentsonline.com>- база патентов США.
6. <http://patentmatie.com/welcome> - база патентов США.
7. http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html - европейская база патентов.
8. <http://gost-load.ru>- база ГОСТов.
9. <http://worldddofaut.ru/index.php> - база ГОСТов.
10. <http://elibrary.ru> – Российская поисковая система научных публикаций.
11. <http://springer.com> – англоязычная поисковая система научных публикаций.
12. <http://dissforall.com> – база диссертаций.
13. <http://diss.rsl.ru> – база диссертаций.
14. <http://webbook.nist.gov/chemistry> - NIST Standard Reference Database.

15. <http://riodb.ibase.aist.go.jp/riohomee.html> - база спектров химических соединений.

16. <http://markmet.ru> – марочник сталей.

11. Материально-техническое обеспечение освоения дисциплины в ходе реализации образовательной программы.

Для проведения занятий в интерактивной форме, чтения лекций в виде презентаций, демонстрации видео материалов используется мультимедийная техника.

Для проведения лабораторных занятий мастер классов и демонстрации практической исследовательской работы используется следующее оборудование:

Лаборатория химических и термических исследований №3

Набор химической посуды и реактивов.

Вытяжной шкаф.

Электропечи камерные СНОЛ 3/11 – 2 шт.

Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ.

Весы аналитические электронные ВЛР 200.

Закалочная ванна.

Водородный коррозиметр.

рН-метр.

Лаборатория оптико-механических измерений №5

Твёрдомер РТП 5011.

Твёрдомер ТШ-2.

Микротвёрдомер ПМТ-3.

Универсальный твердомер ИТБРВ-187,5-А.

Ультразвуковой твердомер «Константа К5У».

Прибор для измерения шероховатости поверхности Mitutoyo SJ-201.

Прибор для измерения шероховатости поверхности на основе микроскопа МИС-11.

Лазерный дальномер CONDTRON X2.

Длинномер ИЗВ-6.

Микроскопы измерительные специальные (в т.ч. микрокатеры и оптикаторы) – 10 шт.

Коллекция токарных резцов и комплект угломеров для определения их геометрических характеристик

Коллекция инструментов для обработки отверстий:

Свёрла спиральные, центровые, кольцевые.

Зенкеры цилиндрические, конические.

Развёртки цилиндрические, конические, машинные ручные. Метчики

Коллекция фрез:

Концевые, шпоночные, осевые, фасонные, модульные, фрезерные головки.

Коллекция сварных соединений, полученных различными методами: ручная дуговая сварка, электроконтактная (стыковая, точечная, роликовая), электронным лучом, наплавка), дефекты сварных швов.

Комплект оснастки для изготовления песчаной формы. Формы для литья по выплавляемым моделям.

Кокили для литья в металлические формы.

Штангенинструменты (механические и электронные штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмасы).

Микрометрические инструменты (микрометры, глубиномеры, нутромеры).

Калибры-скобы и калибры-пробки для контроля размеров деталей.

Лаборатория спектральных измерений №7

Спектрофлуориметр AvaSpec 3648.
Исследовательский радиометр IL 1700.
Спектрофотометр СФ-46.
Спектроколориметр ТКА-ВД.
Яркомер ФПЧ-УХЛ4.
RLC метр E7-20.
Вольтметр универсальный электрометрический В7Э-42.
Комплекс измерительный K505.
Источник калиброванных напряжений,
Электрометр Keithley.
Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-123.
Мегомметр ПС-1.
Источник питания постоянного тока Б5-44.

Лаборатория оптических измерений №8

Комплекс оптических измерений (15 металлографических микроскопов МИМ-4, МИМ-6, МИМ-8, универсальный измерительный микроскоп УИМ-21, рефрактометр ИРФ-23, 2 минералогических микроскопа МИН-8, Микротвёрдомер ПМТ-3.
Окулярная видеокамера к микроскопу ALTAMI USB.

Лаборатория химических и термических исследований №10

Набор химической посуды и реактивов, весы.
Вытяжные шкафы.
Сушильный шкаф.
Вакуумный сушильный шкаф.
Трубчатая печь сопротивления ПТ-1,2-70.
Бидистилляторы стеклянные БС.
Дистилляторы ДЭ-4.

Лаборатория спектральных измерений №11, 16

Спектрофотометры СФ-46, СФ-56.
Спектроколориметр ТКА-ВД.
Яркомер ФПЧ-УХЛ4.
Лазерный микроанализатор LMA -10.
ИК-микроскоп со спектрофотометром Nicolet FTIR 3600.
Спектрофлуориметр AvaSpec-3648.
Исследовательский радиометр IL1700,
Микроскоп люминесцентный ЛЮМАМ.
Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915.
Дифрактометр рентгеновский Nikolet.
Микроинтерферометр МИИ-4У42.
Весы WA-21.
Установка для измерения краевых углов смачивания и поверхностной энергии.
Установка для измерения характеристик электрохромных устройств.
Две ультразвуковые ванны УЗУ-0.25.
Магнитные мешалки ММ-5.

Лаборатория химических и термических исследований №12, № 22

Набор химической посуды и реактивов.
Вытяжной шкаф.

Печи СНОЛ с рабочей температурой 1100⁰С – 3 шт.
Печь РОСМУФЕЛЬ 21/1300⁰С/5КВТ/220.
Установка газового транспорта.
Установка СВЧ нагрева.
Весы ВЛК-500.
Холодильник.

Лаборатории Инжинирингового центра СПбГТИ(ТУ)

Сканирующий зондовый атомно-силовой микроскоп ShimadzuSPM-9700;
Лазерный дифракционный анализатор размеров частиц Shimadzu SALD-7500nano;
Термомеханический анализатор изменения линейных размеров Shimadzu TMA-60;
Трибометр Anton Paar ТНТ;
Реометр Anton PaarPhysica MCR 302;
ИК-Фурье спектрометр Shimadzu IRTracer-100;
Дифференциальный сканирующий калориметр Shimadzu DSC-60 Plus;
Дериватограф Shimadzu DTG-60;
Универсальная испытательная машина Shimadzu AG-XD plus, 20kN-50kN;
Спектрофотометр Shimadzu UV-1800;
Многофункциональная лабораторная машина для перемешивания MagicLab-XP;
Спектрометр ЯМР Bruker AVANCE III HD 400 NanoBay;
Растровый электронный микроскоп TescanVega 3 SBH;
Рентгеновский дифрактометр RigakuSmartLab 3;
Прибор для проведения измерений температуро- и теплопроводности Netzsch LFA 457 MicroFlash;
Прибор синхронного термического анализа Netzsch STA 449 F3 Jupiter.

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным ректором 28.08.2014.

**Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине «Методы исследования наноматериалов»**

1. Перечень компетенций и этапов их формирования.

Индекс компетенции	Содержание	Этап формирования
ПК-3	Готов использовать технические средства измерения и контроля, необходимые для проведения исследований наноматериалов и контроля процессов их получения.	промежуточный

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Показатели сформированности (дескрипторы)	Критерий оценивания	УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ (описание выраженности дескрипторов)		
			«удовлетворительно» (пороговый)	«хорошо» (средний)	«отлично» (высокий)
ПК-3.3. Выбор методов исследования наноматериалов опираясь на фундаментальные знания о микро- и нано- материалах.	Знает: - современные представления о физико-химических явлениях, используемых для исследования материалов и процессов (ЗН-1);	Ответы на вопрос №4.	Имеет представление о природе явлений, используемых для анализа свойств материалов.	Способен связать метод исследования материала с происходящими при этом физико-химическими явлениями.	Знает современные методы исследования структуры и свойств наноматериалов. Способен выбрать метод на основе знаний о происходящих при этом физико-химических явлениях.
	Умеет: - выбрать методы для анализа структуры и свойств материалов (У-1);	Ответы на вопросы №5-9, 12-13 и задания №8-10.	Имеет представление о существующих методах анализа структуры и свойств твёрдого тела.	Может предложить из списка методы для анализа структуры и свойств конкретного материала.	Умеет выбирать методы для анализа структуру и свойств материалов, в т.ч. функциональных наноматериалов.
	- выбрать методику и приборы для анализа структуры и свойств (У-2);	Ответы на вопросы №5-9 и задания №11-12.	Имеет представление об отличии методики анализа от метода.	Может предложить и сравнить между собой несколько методик для анализа одного и того же свойства.	Умеет обосновать выбор методики и приборов для анализа конкретного материала.
	Владеет: - методами рентгенофазового анализа (РФА) (Н-1); - методами ДТА (Н-2); - методами СЭМ (Н-3); - ИК-спектроскопии (Н-4).	Ответы на вопросы №6-9 и задания №3-7.	Имеет представление о назначении рентгенофазового анализа, ДТА, СЭМ, ИК-спектроскопии.	Способен поставить задачу для рентгенофазового анализа, ДТА, СЭМ, ИК-спектроскопии.	Владеет методами обработки рентгеновских дифрактограмм, обработки кривых ДТА, результатов, полученных с электронного микроскопа, обработки ИК-спектров.

ПК-3.4. Проведение сравнительного анализа функциональных наноматериалов между собой.	Знает: - современные методы химического и физико-химического анализа (ЗН-2);	Ответы на вопросы №5-13.	Имеет представление о современных методах физико-химического анализа свойств твёрдого тела.	Способен привести примеры методов анализа конкретного материала.	Знает современные теоретические и экспериментальные методы исследования наноматериалов и может выбрать метод для своего объекта исследования.
	Умеет: - выбрать метод математической обработки результатов теоретического и экспериментального исследования (У-3);	Ответы на вопросы №1-3 и задания №1-2.	Имеет представление о математической обработке результатов исследований.	Способен выбрать метод обработки результатов исследования.	Умеет грамотно обрабатывать результаты теоретического и экспериментального исследования с помощью программных продуктов.
	- расставить приоритеты полученных результатов (У-4);	Отчёты о лабораторных работах.	Имеет представление о значимости научных результатов.	Способен сформулировать несколько результатов научного исследования.	Умеет расставлять приоритеты полученных результатов.
	- сделать выводы по результатам исследования (У-5).	Отчёты о лабораторных работах.	Имеет представление о структуре отчёта о научном исследовании.	Способен сформулировать выводы по работе и связать их с целью работы.	Умеет делать грамотные выводы по результатам своих исследований.
	Владеет: - математическим аппаратом для описания и анализа результатов исследования (Н-5).	Ответы на вопросы №1-3, 14 и задания №1-2.	Имеет представление о погрешности средств и результатов измерения.	Способен оценить точность средств измерения и результатов исследования.	Владеет методами математической статистики.

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ):

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – оценка «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по компетенции ПК-3:

Теоретический вопрос:

1. Виды погрешности экспериментальных результатов.
2. Погрешность метода и средства измерения.
3. Методы статистической обработки экспериментальных данных.
4. Физико-химических явления, используемые для исследования материалов и процессов
5. Методы рентгенофазового анализа (РСА).
6. Методы рентгеноструктурного анализа (РФА).
7. Дифференциальный термический анализ (ДТА).
8. Методы сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
9. ИК-спектроскопия.
10. Теоретические исследования.
11. Программные продукты для моделирования материалов и процессов.
12. Современные методы физико-химического анализа.
13. Методы компьютерного моделирования свойств веществ и материалов.
14. Метод измерения, методика анализа и средства измерения.

Практическое задание:

1. Постройте графическую зависимость по заданным результатам измерения и объясните её.
2. Рассчитать среднеквадратичное отклонение для массива данных.
3. Сравнить и обосновать степень дефектности материалов по данным РСА.
4. Определить фазовый состав материала по дифрактограмме образца и набору эталонных дифрактограмм.
5. Описать результаты ДТА по полученным кривым.
6. Проанализировать изображение со СЭМ.
7. Расшифровать предложенный ИК-спектр, используя данные картотеки.
8. Выбрать программные продукты для теоретических исследований по предложенной теме.
9. Предложить набор задач, которые необходимо решить при заданной цели исследования.
10. Предложить методы и приборы для исследования заданных свойств объекта.
11. Определить потребности в ресурсах для проведения заданного исследования.
12. Описать порядок подготовки пробы для заданного анализа.

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок организации и проведения зачетов и экзаменов.